FORM PTO-1449						Patent and Trademark Office						ket No.		Application No. 10/762,306		
	INFORM	1AT		DIS(' AP				Applicant Junichi IDE et al.								
O P (ese several sheets if necessary)										Filing Date				Group		
/											January 23, 2004			1722		
P	M 03 20	מול ל	\$					-	U.S. PATEN	T DOCUMI	LENTS			l		
EXAMINAR INITIA	PADEMARK'	4	DOCUMENT NUMBER						DATE		NAME	CLASS	su	BCLASS	FILING DATE IF APPROPRIATE	
	DEMAPA															
		Γ														
						<u>.</u>				ļ						
		_					-									
									ļ							
		_									· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
		<u> </u>											-			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										ļ		<u> </u>	_	= = = =		
		 								<u> </u>		<u> </u>			1	
		+	···							<u> </u>						-
		╀							·	<u> </u>						•
		<u>L</u>							FOREICN DAT	FENT DOC	INAENETE				<u> </u>	
	1								FOREIGN PAT	ENT DOCE	DIVIENTS				TRANS	LATION
		DOCUMENT NUMBER			DATE	COL	COUNTRY		SUBCLASS		YES NO					
/MC/	2	Ŀ	1	5	5	6	2	8	06/14/90	JAPAN					X	
/MC/	9	<u> -</u>	0	5	7	6	9	6	03/04/97	JAPAN	•			_	,	
/MC/	10	-	2	8	9	4	8	9	10/27/98	JAPAN						
/MC/	. 3	<u> -</u>	<u>0</u>	1	9	1	5	3	01/28/91	JAPAN						
,	<u> </u>					re -		15	NTTO (7 1 11		. D					
/MC/	· · ·	T							NTS (Including		e, Date, Pertin	ent Pages, Etc.)			• • •
/MC/	1 1	+	English Language Abstract of JP 2-155628. English Language Abstract of JP 9-057696.													
/MC/	3														<u> </u>	
/MC/ 3 English Language Abstract of JP 10-289489. /MC/ 4 English Language Abstract of JP 3-019153.																
714101		+		- Lai	iigud	ige r	10311	<i>act</i> (7. 31 3-01713		<u></u>					
	_	+										· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
EXAMINE	R /Ma	riss	sa Ch	naet	:/					DA	TE CONSI	DERED	08/02	/2007		
						red.	whe	ther	or not citation						ugh citatio	n if not in

conformance and not considered. Include copy of this form with next communication to applicant.